Requested Patent: JP4032567A

SPUTTERING METHOD;

Abstracted Patent: JP4032567;

Publication Date: 1992-02-04;

Inventor(s): SHIMIZU TOYOAKI;

Applicant(s): TOPPAN PRINTING CO LTD;

Application Number: JP19900138106 19900528;

Priority Number(s):

IPC Classification: C23C14/35; H01L21/203;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To remove deposited foreign matter without cutting so as to allow the execution of easy cleaning and vapor deposition by sputtering, by coating at least the region of a plate target exclusive of the region where the loss on vapor deposition arises with a target cover formed by using the same blank material as the blank material of the target.

CONSTITUTION: The target 1 formed by installing the target cover 2 to a target body is mounted to the lower side of a magnet 4 and a cathode 9 is connected to this target 1. Sputtering is then executed by evacuating the inside of a vacuum vessel 11 to a vacuum. The deposition of the foreign matter is observed on the target cover 2 mounted to the side outer than the magnetic field distribution region 12 of the target 1 existing in the magnetic field B of the magnet 4. Only the target cover 2 is peeled away from the target 1, by which the foreign matter deposited on the target 1 is removed.

# 19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-32567

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月4日

C 23 C 14/35 H 01 L 21/203 9046-4K S 7630-4M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

スパツタリング方法

②特 願 平2-138106

**20**出 願 平 2 (1990) 5 月 28日

@発 明 者 清 水 豊 秋 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 @出 願 人 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号

明 報 書

- 1. 発明の名称
  - スパッタリング方法
- 2. 特許請求の範囲
- 1)陰極に接続された板状ターゲットの裏側に円形リング状乃至角形リング状のマグネットを配置して、垓ターゲットの表側に相対設置されたを被蓋者を扱ったックリング落着を行うマグネーゲットと同葉材を用いたターゲットカバーを、少ななりとも前記板状ターゲットの落着目域り発生領域以外の領域に被覆して、スパッタリング方法。
- 2) 前記ターゲットカバーは、前記ターゲットの 裏面に位置する前記リング状マグネットのリング 内に相当するターゲット表例に被覆して、スパッ タリングを行う前記第1項記載のスパッタリング 方法。
- 3、発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、フォトマスク、プリント基板、あるいは集積回路などの良導電性材料の表面、絶縁性 材料表面、あるいは半導体材料表面に対してスパック蒸着を行うための高速マグネトロン方式のスパッタリング方法に関する。

#### (従来の技術)

ト1の上側)には、前記ターゲット1に平行にり ング状のマグネット4が設置され、図面に示すよ うに電界Bと直交する方向に磁界Bを発生させる。 前記電界Eと磁界Bの発生装置と、ターゲットI と、被荔着基板?とを真空容器11内に密封装填 してあるものである。そして、 該真空容器 1 1 内 を真空状態にしつつ、アルゴン不活性ガスを所定 の真空圧(例えば、10-3~10-4,0,,) になる ように封入するものである。ターゲット1に負電 位(例えば、一1Kv~-2Kv)をかけること よって、アルゴンガス雰囲気が正イオン化される。 そして、該正イオンが負電位のターゲット1に街 突することによって、ターゲット1からターゲッ ト原子が放出され、対向する被蒸着基板7に該タ ーゲット原子が付着してターゲット1の素材の弾 膜が蒸着されるものである。

上記ターゲット1から放出される原子は、ターゲット材裏面のマグネットによる磁界Bの強さに対応して放出量が増加し、磁界Bの無い部分ではスパッタリングが起こらない。

本発明は、ターゲットの目減り領域以外の領域 に生じ島い堆積異物の除去を切削によらずに、容 島に滑浄化できるようにしてスパッタ 燕着するこ とを目的とするスパッタリング方法である。

(発明の構成)

本発明は、陰極に接続された板状ターゲットの 裏側に円形リング状乃至角形リング状のマが設置して、該ターゲットの表側に相対設置された被菌にスパッタリング方法におけるスパッタリング方法によりの素材を用いたターゲットとも前記板状ターゲットの落着目がグを行って、ない外の領域に被覆して、スパッタリング方法である。

又、本発明は、前記ターゲットカバーは、前記 ターゲットの裏面に位置する前記リング状マグネ ットのリング内に相当するターゲット表例に被理 して、スパッタリングを行うようにすることを特 徴とするスパッタリング方法である。

(発明の作用)

ところで、生記では、大方式ののマーケーに、第6回では、上側には、からに、からには、からには、大方式ののでは、大方式では、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式では、大方式のでは、大方式では、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式では、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式のでは、大方式では、大方式のでは、大方式では、大方式では、大方式では、大方式では、大方式では、方式では、大方式では、大方式では、大方式では、大方式では、方式では、大方式では、大方式では、大方

そのため、徒来は、ターゲット1の表面の目域 り領域以外の領域に生ずる堆積異物を、切削研磨 によって除去し、その表面を清浄化していたが、 切削時に汚損が生じ易いものであり、清浄化がき わめて困難であった。

(発明の目的)

(実施例)

本発明方法を実施例に従って詳細に説明すれば、 第1図は、本発明方法に使用するターゲットの斜 視図であり、ターゲット1(厚さ1~5 m、直径 50~500 mの円形状板)の中央部に、ターゲット1と同素材の円形状板のターゲットカバー2 (例えば、厚さ0.1~1 m前後あるいはそれ以下でもそれ以上でもよい、直径10~30 mの円形状板)を設置したものである。

第2図は、第1図の側面図であり、ターゲット 1本体と、ターゲットカバー2とは、100~3 00で前後の温度に耐える耐熱性の接着剤3(例 えば、エポキシ樹脂系接着剤)を用いて接着した ものである。又、第3図は、角形状のターゲット 1と、そのターゲットカバー2である。

ーゲット本体より除去することによって容易にターゲットを清浄化でき、スパッタリングの品質向上に顕著な効果を発揮するものである。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法に用いるターゲットの一実施例の斜視図、第2図は第1図の側面図、第3図は本発明方法に用いるターゲットの他の実施例の平面図、第4図は本発明方法を説明する側面図、第5図及び第6図は従来例の説明図である。

1 ・・・ターゲット 2 ・・・ターゲットカバー3 ・・・接着剤 4 ・・・マグネット 5 ・・・支持部 6 ・・・基板支持部 7 ・・・基板 8 ・・・シャッター 9・・・陰極 10・・・不 活性ガス供給部 11・・・真空容器 12・・・ 世界分布領域 8・・・世界 E・・・電界 F・・・異物

等 许 出 顧 人 凸版印刷株式会社 代表者 给 木 和 夫 グを停止して、ターゲット1に接着されているターゲットカバー2のみをターゲット1より剝離除去することにより、ターゲット1に堆積した野野を除去した。そして、予め準備しておいたがからいた。そして、別離後の前記ターゲット1を清浄化した。そして、支持部6に次クリット1を清浄化した。そして、スパッタリンを開始した。

### (発明の効果)

本発明方法は、スパッタリング用の蒸着試料としてのターゲットの磁界分布領域に約14の割割を行ったのは、なりの目域り観点の対象を行うものであり、なりの変響を行うものであり、なりのであり、なりのでは、クーゲットを使りです。というでは、クーゲットを必要とせず、ターゲットを必要とせず、ターゲットを必要とせず、ターゲットを必要とせず、ターゲットを必要とせず、ターゲットを必要とせず、ターゲットを必要とせず、ターゲットをはいるをはない。









